

1. Record Nr.	UNINA9910626134203321
Titolo	Proceedings / / IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI Systems : (DFT)
Pubbl/distr/stampa	Los Alamitos, Calif. : , : IEEE Computer Society Press, , 1996-2010 Los Alamitos, Calif. : , : IEEE Computer Society
ISSN	2377-7966
Descrizione fisica	15 volumes
Disciplina	621.39/5
Soggetti	Integrated circuits - Very large scale integration - Design and construction Integrated circuits - Fault tolerance Conference papers and proceedings. Periodicals.
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Periodico